

Паспорт  
**МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 74042**  
Соответствует частным техническим условиям 13.400.004 ТУ

1. Функциональное назначение: операционный усилитель с дифференциальным входом.  
2. Режим работы:  
а) напряжение питания  $\pm 5,2 \text{ В} \pm 10\%$ ;  
б) потребляемый ток не более 8 мА.  
3. Основные электрические параметры при температуре окружающей среды  $+25 \pm 10^\circ\text{C}$  приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Норма	
			не менее	не более
Коэффициент усиления	$K_u$	-	800	4000
Максимальное выходное напряжение	$U_{\text{вых}}$	В	+3,5	
	$U_{\text{вых}}$	В	-3,0	
Напряжение смещения	$U_{\text{см}}$	мВ		7,0
Входной ток	$I_{\text{вх}}$	мкА		5,0
Разность входных токов	$\Delta I_{\text{вх}}$	мкА		1,5

4. Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации.

4.1. Монтаж данной микросхемы в герметизированный функциональный узел должен производиться в помещениях с относительной влажностью не более 85% при температуре окружающей среды  $+25 \pm 10^\circ\text{C}$ .

4.2. Открыв крышку тары, микросхему следует вынимать пинцетом, взяв ее за гибкий золотой вывод на расстоянии не менее 8 мм от кристалла.

4.3. Способ крепления микросхемы должен обеспечивать фиксированное положение как самой микросхемы, так и ее выводов. Запрещается крепить микросхему за гибкие выводы.

4.4. Рекомендуемый способ крепления - приклеивка микросхемы защитным покрытием вверх согласно нормам ИСО 1000.010, клеем на основе стирола 3Д-5.

4.5. При монтаже данной микросхемы в герметизированный функциональный узел не разрешается: изгиб выводов с радиусом менее 0,2 мм; переламывание, перекрещивание и соприкосновение с кристаллом. Допускаются следы инструмента на расстоянии не менее 8 мм от кристалла, деформирующие рабочую поверхность не более, чем на 1/4 диаметра.

4.6. При монтаже выводов микросхемы рекомендуется припаивать на установке «контакт 3А» или 3Н-105.

Режимы сварки приведены в табл. 2

Для установки «контакт 3А»	Для установки 3Н-105	
	при разварке в «у.обную» микросхему	при сварке в ГИС
Время 0,8-1 с	Время 0,3±0,05 с	Время 0,2
Напряжение 70-100 В	Ток 1±1 А	Ток 0-8 А
Давление 10-30 Г	Давление 35-45 Г	Давление

Минимальное расстояние от места сварки кристалла 1 мм, максимальное - не более 4 мм. При необходимости расположения точки сварки на длине вывода более 4 мм должно быть получено разрешение при приятии держателя.

При монтаже микросхемы должны быть приняты меры, исключающие натяжение вывода, повреждение кристалла с защитным покрытием выше  $+130^\circ\text{C}$ .

4.7. Технологический процесс изготовления герметизированного функционального узла с применением настоящей микросхемы должен исключать использование веществ, растворяющих защитное покрытие, качество защитного покрытия гарантируется.

4.8. При эксплуатации микросхемы должна быть обеспечена защита от кратковременного воздействия питающих напряжений, случайно превысивших допустимые значения, указанные в ЧТУ (13.400.004 ТУ).

4.9. Условия эксплуатации в составе герметизированного функционального узла:

а) температура окружающей среды от минус 50 до  $+85^\circ\text{C}$ ;

б) относительная влажность воздуха до 85% при температуре  $+40^\circ\text{C}$ ;

в) смена температур от минус 50 до  $+40^\circ\text{C}$  атмосферное давление от 800 до 5 мм рт.ст.

г) повышенное давление воздуха или другого газа до 3 кгс/см<sup>2</sup>;

д) воздействие ионизирующего излучения.

е) воздействие плесневых грибов;

ж) воздействие соляного тумана;

з) вибрационные нагрузки в диапазоне 1 до 500 Гц с ускорением до 40 g;

и) ударные нагрузки многократные с ренжем до 150 g;

к) линейные (центробежные) нагрузки с ренжем до 150 g;

л) ударные нагрузки одиночные с ускорением до 1000 g;

м) акустические шумы в диапазоне частот от 30 до 10000 Гц;

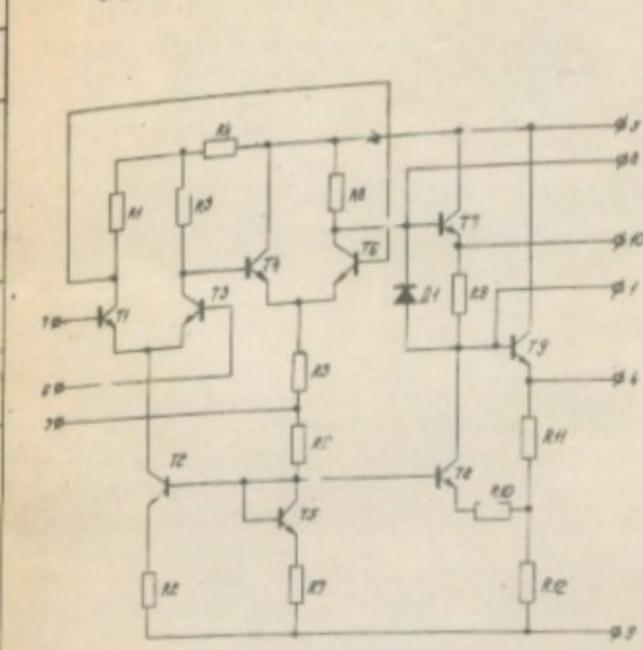
н) специальные воздействия по нормам ИСО 1000.010.

4.10. Гарантийный срок службы микросхемы в составе герметизированного функционального узла в герметичной или влагозащитной упаковке - изготовителя микросхемы 1 год, без гарантийных условий хранения 2 года, без гарантийных условий упаковки при влажности не более 85% и температуре  $+25 \pm 10^\circ\text{C}$  и отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей - 30 суток.

4.11. Гарантийный срок службы микросхемы в герметичной упаковке - изготовителя микросхемы 1 год, без гарантийных условий хранения 2 года, без гарантийных условий упаковки при влажности не более 85% и температуре  $+25 \pm 10^\circ\text{C}$  и отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей - 30 суток.

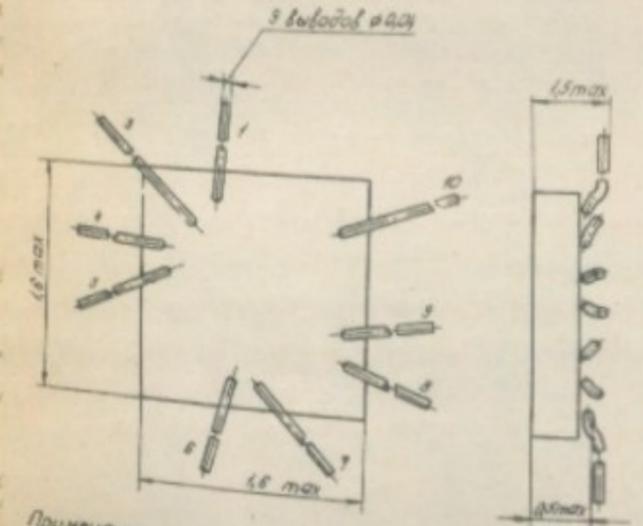
4.12. Гарантии используются со дня приятия микросхемы представителем заказчика.

3. Схема электрическая принципиальная



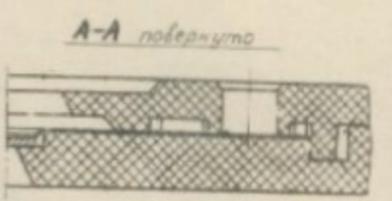
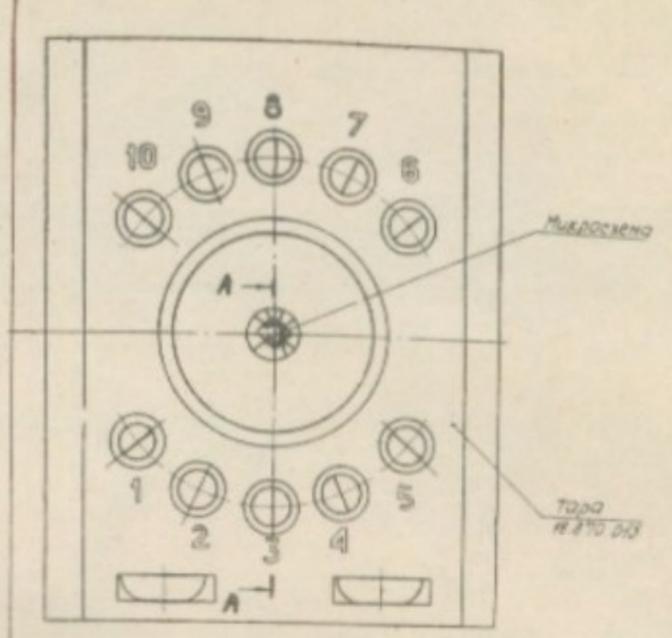
№ вывода	Адрес
1	Контрольный
2	—
3	Общий
4	Вывод
5	Питание E1
6	Вывод инвертирующий
7	Вывод неинвертирующий
8	Контрольный
9	Питание E2
10	Контрольный

4. Габаритный чертеж



Примечания:  
а) Нумерация выводов приведена условно и соответствует нумерации выводов на схеме электрической принципиальной 13.400.004.  
б) Пробои выводов ориентированы по направлению контактов гнезд тары ИСО 1000.010, нумерация которых соответствует нумерации выводов микросхемы.  
в) Длина вывода микросхемы за пределы кристалла 1,3±0,1 мм.

4. Схема упаковки (тара)



Примечания:  
а) Нумерация выводов микросхемы при упаковке должна соответствовать нумерации контактных гнезд в таре ИСО 1000.010.  
б) Выводы микросхемы не должны иметь обрывов, перекрещиваний, изгибов, изгибов с радиусом изгиба менее одного диаметра проволоки, замыканий друг с другом.  
в) Не допускается повреждение защитного покрытия микросхемы.

10. Масса микросхемы не более 0,0047 г.  
11. Микросхема содержит 0,002845 г золота.  
12. Микросхема выпущена

Представитель СГЛ \_\_\_\_\_ (штамп)  
\_\_\_\_\_ 1977 г.  
Представитель заказчика \_\_\_\_\_ (штамп)  
\_\_\_\_\_ 1977 г.